

1. Record Nr.	UNINA9910132357903321
Titolo	2013 22nd Asian Test Symposium : (ATS 2013) : Yilan, Taiwan, 18-21 November 2013 / / Asian Test Symposium (22nd : 2013 : I-lan hsien, Taiwan)
Pubbl/distr/stampa	Piscataway, NJ, : , : IEEE, , 2013
ISBN	0-7695-5080-0
Descrizione fisica	1 online resource (309 pages) : illustrations
Disciplina	621.3815
Soggetti	Electronic circuits - Testing Electronic digital computers Circuits - Testing Fault-tolerant computing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia